(19)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

63090186 A

(43) Date of publication of application: 21.04.88

(51) Int. CI

H01S 3/18

(21) Application number: 61236421

(22) Date of filing: 02.10.86

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

YAGI TETSUYA KONO MASAKI

(54) SEMICONDUCTOR LIGHT-EMITTING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the position of a P-N junction from being moved in an active layer during manufacturing by interposing a non-doped layer between a doped lower clad layer and the active layer or between an upper clad layer, in the active layer and the active layer.

CONSTITUTION: A nondoped layer 5 made of ${\rm Al}_{0.45}{\rm Ga}_{0.55/}$ As is interposed between doped lower clad layer 4 and an active layer 6. When the ${\rm Al}_{0.45}{\rm Ga}_{0.55}{\rm As}$ of the layer 5 is epitaxially grown in a region having small V-III ratio, it exhibits a P-type conductivity to operate in the same manner as a lower clad layer electrically and optically. However, since the layer 5 is not doped, it prevents Zn diffused from the layer 4 during epitaxial growth from arriving at the layer 6 or an upper clad layer 7 to hold the P-N junction postion in the layer 6.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

sporier -6 active

incomplete add'l note 2 pages.

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出關公開

母公開特許公報(A)

昭63-90186

@int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)4月21日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②特 顋 昭61-236421

❷出 顋 昭61(1986)10月2日

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

砂発明者 河野

正 基

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑪出 顋 人 三菱電接株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

37代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明報包

1. 発明の名称

半導体殖光装置

2. 特許請求の範囲

グブルヘテロ構造の半導体発光装置において、ドーピングされた下クラッド間と活性間との間にノンドーブ間 たは上クラッド間と活性間との間にノンドーブ間 を介在させたことを特徴とする半導体発光装置。 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、ダブルヘチロ構造の半導体発光装置である半導体レーザ装置もしくは発光ダイオー ド装置に関するものである。

〔従来の技術〕

第3 図は従来のSBAレーザの構造を示す断而 図であり、この図において、1はp型G a A 3 基板 (以下単に基板という、その他の符号も同様に略称 する)、2 はp型 A I e. e a G a e. e a A 3 バッファ 間、 3 は n 型 G a A 3 ブロック 間、4 は p 型 A I e. e a G a e. a a A 3 下 クラッド圏、8 はノンドーブ A I e. a a G a e . e s A s 話性恩、7 は n 型 A l e . e s G a e . s s A s 上クラッド間、8 は n 型 G a A sコンタクト恩、9 はストライプ部である。

次に、作用について説明する。

基板1よりバッファ暦2を通ってきた電流は、 ブロック暦3で送存され、ストライプ部9の部分 のみから下クラッド暦4中に流れ出す。電流はp -n接合である話性暦6において光に変換され、 レーザ発展が生じる。

(発明が解決しようとする調理点)

従来のSBAレーザは以上のように構成されており、また、p型のドーパントによる結局中を移動し扱い2nを用いているため、その製造プロセスにおいて、第3関のようにp型の基板1を用いた場合には下クラッド暦4の2nが拡放し、pーn接合の位置が本来設計されている活性層6内ではなく、上クラッド暦7内に移動してしまい、その結果、動作電圧が高くなるなどの両週点があった。

この処別は、上記のような問題点を解決するた

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-90186

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和63年(1988) 4月21日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

半導体発光装置

②特 願 昭61-236421

②出 願 昭61(1986)10月2日

⑪発 明 者 八 木

哲 哉 兵

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

勿発 明 者 河 野

正 基

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

邳代 理 人 弁理士 大岩 増雄 タ

外2名

明 和 割

1. 発明の名称

半導体発光装置

2.特許請求の範囲

グブルヘテロ構造の半導体発光装置において、ドーピングされた下クラッド層と活性層との間は たは上クラッド層と活性層との間にノンドープ層 を介在させたことを特徴とする半導体発光装置。 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、ダブルヘテロ構造の半導体発光装 観である半導体レーザ装置もしくは発光ダイオー ド装置に関するものである。

〔従来の技術〕

第3 図は従来のSBAレーザの構造を示す断面図であり、この図において、1はp型GaAs 拡板(以下単に基板という、その他の符号も同様に略称する)、2 はp型Al 0.4 * G a o. * * A まびロック 図、4 はp型 Al 0.4 * G a o. * * A * 下クラッド 圏、6 はノンドー ブAl 0.1 *

G a o. e s A s 活性 圏 、 7 は n 型 A l o. 4 s G a o. s s A s 上クラッド 圏 、 8 は n 型 G a A sコンタクト 圏 、 9 はストライプ 部である。

次に、作用について説明する。

悲板1よりバッファ暦2を通ってきた電流は、 ブロック暦3で狭窄され、ストライプ部9の部分 のみから下クラッド暦4中に流れ出す。電流はp - n 接合である活性暦6において光に変換され、 レーザ発振が生じる。

[発明が解決しようとする問題点]

従来のSBAレーザは以上のように構成されており、また、p型のドーパントによる結晶中を移動し易い2nを用いているため、その製造を中ロスにおいて、第3図のようにp型の悲板し、甲の、場合には下クラッド層4の2nが拡散し、中の下、接合の位置が本来設計されている活性層の中ではなく、上クラッド層7内に移動してしまいた。

この発明は、上記のような問題点を解決するた

めになされたもので、製造中に活性層におけるp -n接合の位置が移動することを防止した半導体 発光装置を得ることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る半導体発光装置は、ドーピングされた下クラッド圏と活性圏との間または上クラッド圏と活性圏との間にノンドープ圏を介在させたものである。

(作用)

この発明においては、下クラッド層と活性層との間または上クラッド層と活性層との間にノンドープ層を介在させたことから、ノンドープ層は、下クラッド層または上クラッド層より拡散してきたこのが活性層もしくは上クラッド層に遂するのを防ぎ、p-n接合位置を常に活性層にあるようにする。

〔実施例〕

この発明の一実施例を第1図について説明する。 この図において、第3図と同じ符号は同じもの を示し、5は前記下クラッド層4と活性層6との

なお、上記実施例では、 p 型基板を用いた下クラッド個 4 と活性圏 6 との間にノンドープ圏 5 を設けたものを示したが、 n 型基板を用いる際には、上クラッド閥 7 と活性圏 6 との間にノンドープ圏 5 を設けてもよいことはいうまでもない。

[発明の効果]

ての発明は以上説明したとおり、ドーピングされた下クラッド層と活性層との間または上クラッド層と活性層との間または上クラッド層と活性層との間にノンドープ層を介在させたので、常に p ー n 接合位置を活性層内に保つことができる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す半導体発光 装置の断而図、第2図はMOCVD法におけるV/II比と伝導型との関係を示す図、第3図は従来の半導体発光装置を示す断面図である。

図において、1 は茎板、4 は下クラッド層、5 はノンドープ層、6 は活性層、7 は上クラッド層 である。

なお、各図中の同一符号は同一または相当部分

間に介在せしめたノンドープ層で、Λℓ a. 4 s G a. a. s G a. a. s A s 個である。

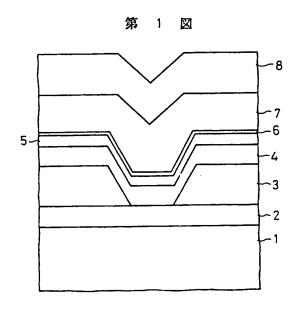
MOCVD法やその他の気相エピタキシャル成長法もしくはMBE法においては、V族元素と互族元素の流量比,あるいはフラックス強度比を適当に選ぶことにより、ノンドープ結晶の伝導型をp型にもn型にもすることができる。

を示す。

代理人 大 岩 増 雄 (外2名)

特開昭63-90186(3)

-3



1: 基板 4: 下クラッド 層 5: ノンドープ 層 6: 活性層 7: 上クラッド層

